



С К А Н

Уважаемые господа!

Группа компаний «СКАН» - официальный дистрибьютор компании Cascade Microtech (FormFactor), Keysight Technologies и компании Super Solutions & Services (3-S), приглашает Вас принять участие в однодневном бесплатном семинаре для разработчиков и производителей интегральных схем «Современные решения для тестирования и характеристики полупроводниковых структур».

Семинар пройдет в Москве 28 марта 2018 года в отеле Будапешт по адресу ул. Петровские линии, д. 2 с 10 до 14 часов.

На семинаре выступят специалисты компании СКАН и инженеры российского представительства Keysight Technologies.

Цель семинара: знакомство гостей с обновленной линейкой зондовых станций компании Cascade Microtech и с решениями для характеристики на пластине от компании Keysight Technologies.

На семинаре будет представлена ручная зондовая станция 3-S SPS6, векторный анализатор цепей Keysight PNA-X и параметрический анализатор (характериограф) Keysight B1500A/B1506A.

Для участия, пожалуйста, отправьте на электронную почту cascade@scanru.ru следующую информацию: ФИО, название компании, должность, телефон, e-mail и ожидайте подтверждения регистрации.

Задать вопросы о семинаре можно по телефонам:

+7 (495) 739-50-05 доб. 124

+7 (916) 530-93-83

или по электронной почте cascade@scanru.ru



С К А Н

Программа семинара:

Время	Тема доклада	Докладчик	Компания
09:30 - 10:00	Регистрация участников, приветственный кофе-брейк		
10:00 – 10:10	Вступительное слово и представление участников	Сергей Курдюков	ЗАО «СКАН»
10:10 – 10:20	Вступительное слово от представительства компании Keysight Technologies в России	Павел Логинов Михаил Бежко	Keysight Technologies
10:20 - 10:30	Компания Cascade Microtech в составе корпорации FormFactor	Сергей Курдюков	ЗАО «СКАН»
10:30 – 10:50	Обзор готовых решений FormFactor на базе ручных зондовых станций семейства MPS	Вячеслав Чачин	ЗАО «СКАН»
10:50 – 11:00	Особенности параметрических измерений с помощью зондовых станций	Павел Логинов	Keysight Technologies
11:00 – 11:20	Обзор решений для тестирования полупроводниковых приборов с помощью оборудования компании Keysight Technologies	Павел Логинов	Keysight Technologies
11:20 - 11:40	Кофе-брейк		
11:40 – 12:00	Обзор полуавтоматических зондовых станций FormFactor семейства Summit. Презентация решения High Speed (HS)	Вячеслав Чачин	ЗАО «СКАН»
12:00 - 12:30	Измерения пассивных и активных устройств на пластине в диапазоне частот до 130 ГГц	Михаил Бежко	Keysight Technologies
12:30 – 12:50	Экстракция и моделирование полупроводниковых приборов с помощью САПР IC CAP компании Keysight Technologies	Скоков Петр	ЗАО «СКАН»
12:50 - 13:10	Обзор программного обеспечения Velox для полуавтоматических зондовых станций FormFactor, основные отличия от Nucleus	Вячеслав Чачин	ЗАО «СКАН»
13:10 – 13:30	Обзор решений компании Super Solution & Services (3-S), Тайвань	Дмитрий Явич	ЗАО «Компания СКАН»
13:30 – 14:00	Вопросы и ответы. Дискуссия.		



С К А Н

Регистрационная форма:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Компания:	
Должность:	
Телефон:	
E-mail:	